

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

П.В. Григорьев, М.В. Солицев

Рассматривается возможность определения дисперсии уклонов, средней кривизны морской поверхности, а также непосредственного определения спектра возвышений методом дистанционного лазерного зондирования.

Дистанционное измерение спектра возвышений морской поверхности в широком диапазоне волновых чисел или частот является актуальным для решения различных задач в области физики моря. Дистанционная лазерная диагностика, основанная на зондировании поверхности узким лазерным пучком, дает хорошие возможности для решения этой проблемы. В работе /1/ была предложена методика восстановления параметров модельного спектра морской поверхности. В данной работе обсуждаются возможности определения дисперсии уклонов и средней кривизны поверхности, а также непосредственного определения спектра возвышений без его предварительного моделирования.

Пусть лазерный пучок, распределение интенсивности внутри которого описывается функцией $I(r, \Theta)$ (r — расстояние от оси пучка, Θ — азимутальный угол), падает нормально на морскую поверхность. В горизонтальной плоскости на высоте H над поверхностью расположена диафрагма приемного устройства диаметром D . Расстояние между осями пучка и диафрагмы равно l . Характерный размер зондирующего пучка равен d .

При расчете статистических характеристик мощности эхо-сигнала примем во внимание следующие условия: $m_{20}, m_{02} \ll 1$ — условие малости уклонов, которое обычно выполняется на поверхности моря; $m_{00}^{1/2} \ll H$ — условие дистанционности зондирования; $d/H \ll m_{20}, m_{02}$ — условие однородности формирования сигнала внутри пятна зондирования; $l/H \ll m_{20}, m_{02}$ — условие квазисоосности приемной и передающей оптических систем; $nS \ll 1$ — условие узости пятна зондирования (n — плотность зеркальных точек поверхности, S — площадь пятна зондирования); $DR/H \ll n^{-1/2}$ — условие "дальней" зоны (R — характерное значение модуля радиуса кривизны поверхности). Здесь m_{ij} — моменты пространственного энергетического спектра возвышений поверхности, вычисленные в системе координат, совпадающей с главными осями пространственного спектра.

В этом случае можно показать, что сигнал отражения от поверхности возникает при попадании отдельных зеркальных точек в пятно зондирования.

Мощность эхо-сигнала от зеркальной точки определяется выражением

$$P_S = r_0 I(r, \Theta) \pi D^2 / 16 \Omega H^2.$$

Здесь $r_0 = 0,02$ — коэффициент отражения поверхности при нормальном падении пучка, Ω — полная кривизна поверхности в этой точке.

Введем также понятие нормированного эхо-сигнала:

$$P_S^0 = \begin{cases} 1, & \text{зеркальная точка внутри пятна зондирования} \\ 0, & \text{зеркальная точка вне пятна зондирования.} \end{cases}$$

В предположении, что морская поверхность является случайным гауссовым полем, нетрудно получить выражение для следующих статистических характеристик P_S и P_S^0 .

- Средняя мощность $\bar{P}_S = a/2\pi(\Delta_2)^{1/2}$.
 - Среднеквадратичное значение мощности $\bar{P}_S^2 = (a^2/p_0^2)(|\Omega^{-1}|/2\pi(\Delta_2)^{1/2}) \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r I^2(r, \Theta) d\Theta dr$.
 - Среднее значение нормированного сигнала $\bar{P}_S^0 = |\bar{\Omega}| S/2\pi(\Delta_2)^{1/2}$.
- Здесь $a = r_0 \pi D^2 p_0 / 16H^2$, p_0 — мощность зондирующего излучения, $\Delta_2 = m_{20} m_{02}$ — инвариант поверхности, характеризующий крутизну морских волн и неодномерность их распространения.

Измерение величин \bar{P}_S , \bar{P}_S^2 , \bar{P}_S^0 позволяет определить дифференциальное сечение рассеяния поверхности σ^0 , значение инварианта $(\Delta_2)^{1/2}$ и средних значений модулей кривизны Ω и обратной кривизны Ω^{-1} :

$$\sigma^0 = (\bar{P}_S/p_0)(\pi D^2/4H^2)^{-1}, \quad (\Delta_2)^{1/2} = a/2\pi\bar{P}_S,$$

$$|\bar{\Omega}| = a\bar{P}_S^0/S\bar{P}_S, \quad |\bar{\Omega}^{-1}| = \bar{P}_S^2 p_0^2/a\bar{P}_S \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r I^2(r, \Theta) d\Theta dr.$$

Непосредственные измерения возвышений морской поверхности можно проводить с помощью фазового лазерного дальномера. Для этого зондирующий пучок модулируется по амплитуде на некоторой частоте f_0 . В этом случае задача об определении спектра возвышений сводится к восстановлению статистических характеристик исходного случайного процесса по статистическим характеристикам случайной дискретной выборки, обусловленной появлением зеркальных точек в пятне зондирования.

Пусть $\xi(t)$ — стационарный случайный процесс, описывающий функцию возвышения поверхности во времени (или в пространстве). Дискретизация процесса $\xi(t)$ осуществляется случайной импульсной последовательностью $y(t_i)$, в результате чего образуется случайный процесс $\eta(t) = \xi(t_i)$ при $t_i \leq t < t_{i+1}$. Если $y(t_i)$ — пуассоновский процесс со средним периодом следования импульсов τ_0 , то спектр преобразованного процесса выражается через спектр исходного процесса $S_\xi(\omega)$ следующим образом [2]:

$$S_\eta(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2 \tau_0^2} (S_\xi(\omega) + \frac{2\tau_0^3}{\pi} \int_0^\infty \frac{\omega^2 S_\xi(\omega')}{1 + \omega'^2 \tau_0^2} d\omega').$$

Это выражение показывает, что дискретизация случайного процесса импульсной пуассоновской последовательностью эквивалентна введению в схему измерения спектра фильтра верхних частот с частотой среза $\omega_0 = 1/\tau_0$ и включенного параллельно с источником сигнала генератора "белого" шума со спектральной плотностью

$$S_0 = (2\tau_0^3/\pi) \int_0^\infty \omega^2 S_\xi(\omega') (1 + \omega'^2 \tau_0^2)^{-1} d\omega'.$$

Для процессов с ограниченным спектром ($S_\xi(\omega) = 0$ при $\omega > \omega_m$), каким является морское волнение, процедура восстановления следующая:

- На частоте $\omega_1 > \omega_m$ определяется значение $S_\eta(\omega_1)$.
- Определяется спектральная плотность "белого" шума $S_0 = S_\eta(\omega_1)(1 + \omega_1^2 \tau_0^2)$.
- Восстанавливается спектр исходного процесса $S_\xi(\omega) = S_\eta(\omega)(1 + \omega^2 \tau_0^2) - S_0$.

ЛИТЕРАТУРА

- Солнцев М. В. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 4, 22 (1986).
- Boyle L., Searby G. J. Appl. Phys., 60, 2699 (1986).